



بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شیراز،
شیراز، ایران.
۱۳۹۷ بهمن ۹-۱۱



استفاده از بیناب نمایی رامان جابجایی فضایی به منظور شناسایی TNT با پوشش PMMA

نگین دریابی دوبلوطان^(۱)، محمد جواد رنجکش، ابوالحسن مبشری، سید محمدرضا دربارانی

پژوهشکده علوم و فناوری اپتیک و لیزر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان

نویسنده مسئول ^(۱) Negindaryabi@gmail.com

چکیده - بیناب نمایی رامان یکی از روش های متداول در آنالیز ترکیبات مولکولی به ویژه مواد منفجره می باشد. در روش های متداول رامان، معمولاً نقطه تحریک ماده و محل جمع آوری بیناب یکسان است که این موضوع باعث همپوشانی بیناب پوشش سطحی و لایه ها عمقی ماده مورد نظر می شود. در این حالت شناسایی ماده پوشش دار به سختی انجام می شود. در سال های اخیر این مشکل با استفاده از تکنیک بیناب نمایی رامان جابجایی فضایی مرتفع گردیده است. در این پژوهش با استفاده از این روش، بیناب رامان ماده منفجره TNT درون پوشش PMMA شناسایی شد. نتایج نشان می دهد که جابجایی ۳ میلی متر بین نقطه تابش و جمع آوری سیگنال باعث حذف برخی از قله های PMMA از بیناب رامان TNT دارای پوشش می شود.

کلید واژه-بیناب نمایی رامان جابجایی فضایی، TNT، PMMA

Application of SORS for detection TNT with PMMA covering

Negin Daryabi Dobalotan, Mohammad Javad Ranjkesh, Abolhasan Mobashery and Seyyed Mohammad Reza Darbani

Abstract- Raman spectroscopy is the most common method for analysis of molecular component especially explosive materials. In traditional Raman spectroscopy method, usual the excitation and collection point are the same. This cause to overlap of cover layer and deep layer spectrum of inspection material. In this case, the covered material has been detected hardly. This problem has been solved by spatially offset Raman technique. In this research, the Raman spectrum of covered TNT by means of PMMA has been detected by this method. Our results show that a 3mm offset between excitation and collection points cause to detect some Raman peaks of PMMA from the Raman spectrum of the covered TNT.

Keywords: SORS, TNT, PMMA.

مقدمه

بیناب نمایی رامان روشی قدرتمند و غیر مخرب برای بررسی ساختار و ترکیبات شیمیایی ماده بر پایه پراکندگی ناکشسان نور از مولکول‌های ماده است. در این روش اختلاف بین طول موج نور فرودی و نور پراکنده شده اطلاعات اثر انگشتی گذارهای چرخشی و ارتعاشی ماده را نتیجه می‌دهد [۱]. به دلیل امکان شناسایی دقیق ماده و همچنین ناخالصی‌های موجود در آن، از بیناب رامان به عنوان یک سنجه برای کنترل کیفیت، به ویژه در صنایع غذایی و دارویی، استفاده می‌شود. در برخی موارد مثل کنترل مواد دارویی، لازم است که بدون دستکاری بسته‌بندی محصول، نوع آن شناسایی شود. همچنین در طیف سنجی رامان از راه دور امکان خارج کردن ماده از پوشش وجود ندارد. در این حالت‌ها، به دلیل اینکه اکثر بسته‌بندی‌ها به صورت پوشش پلاستیکی یا پلیمری هستند، بیناب فلورسانس شدیدی دارند که باعث سرکوب شدن بیناب رامان ماده هدف می‌شود.

در روش متداول بیناب نمایی رامان، تابش لیزر به نمونه تابانده شده و فوتون‌های پراکنده شده دقیقاً در همان نقطه تحریک ماده جمع‌آوری و آشکارسازی می‌شود. این روش دارای یک سری مشکلات و محدودیت‌ها است که در این میان می‌توان به تابش شدید فلورسانس اشاره کرد. همچنین اگر نمونه‌ی موردنظر دارای پوشش باشد، در روش رامان متداول بیناب رامان پوشش و ماده‌ی درون پوشش با یکدیگر همپوشانی می‌کنند. بنابراین برای شناسایی ترکیبات دارای پوشش نمی‌توان از روش متداول رامان استفاده کرد.

در سال ۲۰۰۵ آقای ماتوسک^۱ و همکارانش برای شناسایی نمونه‌های پوشش‌دار توسط بیناب نمایی رامان، روش بیناب نمایی رامان جابجایی فضایی (SORS^۲) را پیشنهاد

¹ Matousek

² Spatially Offset Raman Spectroscopy

دادند. در این روش می‌توان بیناب رامان و فلورسانس پوشش سطحی را حذف کرد یا اثر آن را کاهش داد [۲].

در این پژوهش از چیدمان SORS برای شناسایی ماده TNT در پوشش PMMA استفاده شده است.

تئوری و چیدمان تجربی

تکنیک SORS بر مبنای پراکندگی چندگانه فوتون‌های رامان در محیط (ماده هدف و پوشش) استوار است. انتشار فوتون در محیط باعث پراکندگی چندگانه شده و با توجه به خواص اپتیکی، ماده سه حالت برای فوتون پیش می‌آید [۳]:

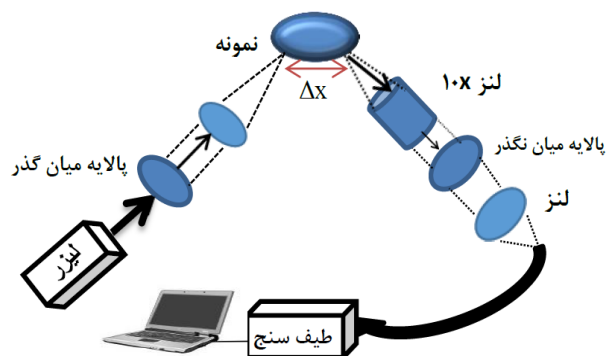
۱- فوتون‌هایی که بدون انحراف از جهت اصلی منتشر می‌شود.

۲- فوتون‌ها کمی از جهت اصلی انتشار منحرف می‌شوند. جهت گیری حرکت این فوتون‌ها هنوز به سمت جلو است.

۳- فوتون‌هایی که درجه پراکندگی آنها بیشتر است و عمق بیشتری از ماده را طی می‌کنند. این فوتون‌ها نسبت به دو حالت قبل قادر به ارائه اطلاعاتی از عمق ماده هستند که ناشی از انتقال و عبور در عمق بیشتری از ماده است.

فوتون‌هایی که درجه پراکندگی بالایی دارند، جهت گیری‌های تصادفی داشته و مسیرهای متفاوتی را در محیط طی می‌کنند. بر اساس مسیر و همچنین جهت گیری تصادفی فوتون‌ها می‌توان توزیع‌های فضایی و زمانی مختلفی را به آن‌ها نسبت داد [۴]. آشکارسازی فوتون‌ها بر اساس نوع توزیع فضایی و زمانی باعث تفکیک بیناب رامان لایه‌های مختلف ماده می‌شود. بنابراین این روش امکان جداسازی بیناب پوشش سطحی و لایه‌های داخلی ماده را فراهم می‌کند. در این روش بین نقطه‌ای که لیزر تابیده می‌شود و نقطه‌ای که بیناب رامان آن از جمع‌آوری می‌شود، جدایی فضایی ایجاد می‌شود [۲].

نور پراکنده شده استفاده شده است. پس از عدسی شیئی، فیلتر میان نگذر برای حذف پراکندگی رایلی قرار گرفته است. در نهایت یک عدسی پرتوها را به داخل فیبر می‌فرستد. شکل (۲) طرحواره این چیدمان را نشان می‌دهد. همانطور که در شکل (۲) نشان داده شده است، مجزا بودن بخش ارسال پرتو لیزر و بخش جمع کننده نور، امکان ایجاد جابجایی فضایی را فراهم می‌کند. در این چیدمان مقدار جابجایی فضایی (Δx) برابر ۳ mm در نظر گرفته شده است. هر بیناب از میانگین‌گیری ده بیناب که هرکدام در مدت زمان ۲۰ ثانیه جمع آوری شده است به دست آمده است. طیف‌سنج استفاده شده محصول LR2 شرکت ASEQ با رزولوشن 0.5 nm است.

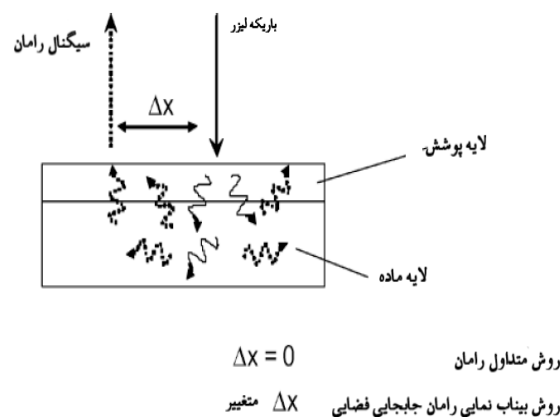


شکل ۲: طرحواره چیدمان تجربی SORS

در این پژوهش ماده منفجره TNT پوشش‌دار به عنوان هدف مورد استفاده قرار گرفته است. برای این منظور قرص TNT با قطر ۱ سانتی متر با استفاده از دستگاه پرس و تولید فشار ۶ تن بر واحد سطح تهیه شده است. پوششی از جنس PMMA (پلی متیل متاکریلات) با ضخامت ۱ میلیمتر تهیه و قرص‌ها درون این پوشش قرار داده شدند.

همانطور که در شکل (۱) نشان داده شده است، به هر میزان که نقطه جمع آوری از نقطه برانگیختگی لیزر دور شود، سهم بیناب لایه‌های سطحی به سرعت کاهش می‌یابد و نسبت شدت بیناب رامان لایه‌های عمقی به بیناب رامان و فلوئورسانس لایه‌های سطحی بیشتر می‌شود.

روش SORS شامل دو روش جمع آوری به روش نقطه‌ای و جمع آوری از چند دایره هم مرکز می‌باشد. در این پژوهش از روش جمع آوری نقطه‌ای استفاده شده است که در آن تابش لیزر به یک نقطه از نمونه تابانده شده و محل جمع آوری سیگنال رامان از نقطه برانگیختگی به اندازه Δx جابجا می‌شود. طرح واره عملکرد این روش در شکل (۱) نشان داده شده است.



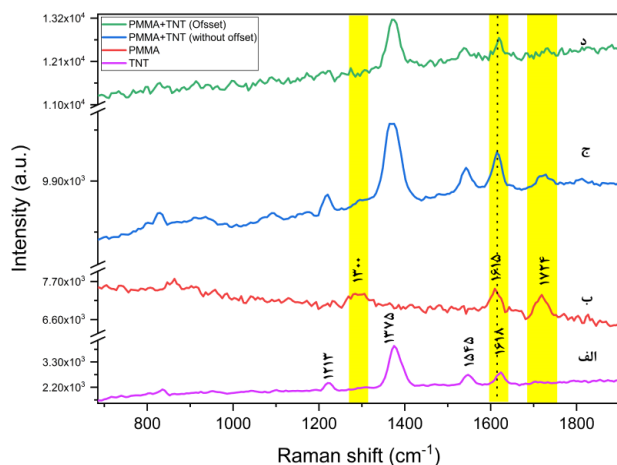
شکل ۱: طرحواره بیناب نمایی عملکرد بیناب نمایی رامان جابجایی فضایی

در چیدمان تجربی استفاده شده طول موج لیزر دمی ۵۳۲ نانومتر و توان آن ۳۰ میلی وات است. از یک عدسی با فاصله کانونی ۱۰ cm برای متمرکز کردن نور لیزر بر روی ماده و یک شیئی 10X میکروسکوپ برای جمع‌آوری

نتایج و تحلیل داده ها

همپوشانی قله 1615 cm^{-1} ، شدت قله سوم ماده TNT

(نوار زرد رنگ میانی در شکل ۳)) کاهش یافته است.



شکل ۳: بیناب رامان الف-TNT، ب-PMMA، ج-TNT با پوشش PMMA بدون جابجایی فضایی، د-TNT با پوشش PMMA با جابجایی فضایی ۳ میلیمتر

نتیجه گیری

با استفاده از تکنیک بیناب نمایی رامان جابجایی فضایی به خوبی می توان اجسام دارای پوشش را شناسایی کرد. همانطور که نشان داده شده است، با اعمال جابجایی فضایی ۳ mm بین نقطه تابش لیزر و نقطه جمع آوری سیگنال، همپوشانی سیگنال های TNT و پوشش PMMA حذف شده است.

مرجع ها

1. M. Lopez-Lopez and C. Garcia-Ruiz, "Infrared and Raman spectroscopy techniques applied to identification of explosives", Trends in Analytical Chemistry. 54, pp. 36-44, 2014.
2. P. Matousek, I. P. Clark, E. R. C. Draper, M. D. Morris, A. E. Goodship, N. Everall, M. Towrie, W. F. Finney, and A. W. Parker, "Subsurface probing in diffusely scattering media using spatially offset Raman spectroscopy", Applied Spectroscopy, Vol. 59, No. 4, pp. 393-400, 2005
3. Sh. Sundarajoo, "Deep Raman Spectroscopy In The Analytical Forensic investigation Of Concealed Substances, Science & Engineering", 2012
4. Zh Liao, F Sinjab, G Gibson, M Padgett, and Ioan Nottingher, "DMD-based software-configurable spatially offset Raman spectroscopy for spectral depth profiling of optically turbid samples", Opt. Express, Vol. 24, No. 12, 2016

در شکل ۳، منحنی (الف)، بیناب رامان TNT بدون پوشش نشان داده شده است. بیناب رامان TNT دارای ۴ قله شاخص، 1375 cm^{-1} ، 1300 cm^{-1} ، 1615 cm^{-1} و 1545 cm^{-1} که به ترتیب مربوط به ارتعاشات تنفس حلقوی، کششی متقارن NO_2 ، کششی نامتقارن NO_2 و کششی حلقوی است. در منحنی (ب) شکل ۳، بیناب رامان PMMA نمایش داده شده است که دارای ۳ قله شاخص 1300 cm^{-1} ، 1615 cm^{-1} و 1724 cm^{-1} است.

بیناب فلورسانی در مقایسه با بیناب رامان پهن تر است و در صورتی که ماده موردنظر دارای بیناب قوی و فلورسانسی باشد، بیناب نهایی به صورت تعدادی قله کوچک و تیز است که روی یک قله پهن با شدت زیاد قرار گرفته است. این موضوع در شکل ۳ مشاهده نمی شود. منحنی (ج) شکل ۳ مربوط به بیناب TNT درون پوشش PMMA بدون جابجایی فضایی است. نوار زرد رنگ روی شکل ۳ نشان دهنده محل قله های PMMA در بیناب های ثبت شده است. همانطور که در منحنی (ج) مشخص شده است، در حالتی که $\Delta x = 0$ است، قله های پوشش PMMA و TNT به صورت هم زمان دیده می شوند. در این وضعیت قله 1615 cm^{-1} پوشش PMMA و 1618 cm^{-1} ماده TNT با یکدیگر همپوشانی دارند. همچنین قله های 1724 cm^{-1} و 1300 cm^{-1} PMMA به صورت قله های اضافی در بیناب مشاهده می شوند. با اعمال $\Delta x = 3\text{ mm}$ اثر قله های رامان PMMA از طیف رامان ماده TNT تقریباً حذف می شود که این موضوع در منحنی (د) نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود، در این منحنی، قله های 1300 cm^{-1} و 1724 cm^{-1} به صورت کامل حذف شده اند و با از بین رفتن اثر